Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/804,168	SCHEFFEL, KLAUS
Examiner	Art Unit

2611

Jason M. Perilla

,	SEAR	CHED	
· Class	Subclass	Date	Examiner
375	356	6/25/2007	JP
		-	
			·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INT	ERFERENC	RFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner	
		:		

DATE	EXMR
6/25/2007	JP
6/25/2007	JP
	6/25/2007